公開実用 昭和58一 97830

i9 日本国特許庁 (JP)

11実用新案出願公開

12 公開実用新案公報 (U)

昭58-97830

51 Int. Cl.3 H 01 G 4 12

21.実

22出

1:005 4:30

識別記号

庁內整理番号 2112-5E 2112-5E

2109-5E

43公開 昭和58年(1983)7月2日

審查請求 未請求

54積層セラミツクチツブコンデンサ

顧 昭56-194846

昭56(1981)12月25日

占沢俊博 72考 案 者

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

田村俊昭 心考 案 者

門真市大字門真1006番地松下電

(全

頁)

器産業株式会社内

金高豊典

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

願 人 松下電器産業株式会社 ńШ

門真市大字門真1006番地

74代 理 人 弁理士 森本義弘

期 細 普

- 1. 考案の名称
 - 横層セラミックチップコンデンサ
- 2. 実用新案登録請求の範囲
 - 1. 一端を外部電極に電気的に接続される内部電極と、誘電体セラミック層と、一端を前記外部電極と対破するもう一方の外部電極に電気的に接続される内部電極とを交互に任意数積層し、最上下に設けられた内部電極のさらに上部と下部に、両端を前記両外部電極のいずれとも電気的に接続されない内部電極をそれぞれ配設したことを特徴とする積層セラミックチップコンデンサ。
- 8. 考案の詳細な説明

本考案は積爛セラミックチップコンデンサに関する。

第1図に示すように従来の積層セラミックチップコンデンサ(1)は、一端を外部電極(2)に電気的に接続される金属内部電極(3)と、誘戦体セラミック層(4)と、一端を前記外部電極(2)と対岐するもう一

公開実用 昭和58一; 97830

聖

方の外部電極低のに電気的に接続される金属内部電 概(6)とが交互に任意数積層され、上下端には誘電 体セラミック層(4)が上下最外層セラミック層(4A) として位置するように構成されている。しかし係 内部電極(3)(6)との熱膨張係数の差によって、半田 ディップ等で高温ヒー ミック層(4)にヒビ機のクラ ことがまれにある。これはいわゆるサーマルラッ クであり、一般的に外部電極(2)(5)から最外部の内 部電極切に到るように上下最外層セラミック層 (4A)に入るのが大部分である。この場合、第 8 図 (7) で示されるクラックのように、外部電極(2)と該 外部電極(2)に接続された内部電極(3)との間に生じ たものであれば絶縁抵抗は劣化しないが、(8)で示 されるクラックのように、一方の外部電極(6)と他 方の外部電極は20に接続された内部電極は30との間に 生じたものであると、長期間の使用中にこのサー マルクラックは化治って導電性を有する酸化物や



以下本考案の構成をその一実施例を示す以前に基づいて詳細に説明する。第2図に示すように本考案に係る憤鶥セラミックチップコンデンサ(8)は、一端を外部電極のに電気的に接続される金属内部電極のと、誘躍体セラミック層のと、一端を削記

公開実用 昭和58一 97830

外部電極四と対岐するもう一方の外部電極四に電 気的に接続される金属内部電極体をラミック層(は 数は層され、上下端には誘電体をラミック層(は 上下鏡外層をラミック層(12A)として位置する。 上下鏡外層をラミック層(12A)として位置する。 がよりに を共に、一次の中央部に、をの両端がいよりの では、のいずれの中気的に接続されて横層を でいる。すなわち第1図に示した従来の積層を でいる。すなわち第1図に示した従来の でいる。すなわちずンサ (1)の上下最外層を シックチップコンデンサ (1)の上下最外層を シックチップコンデンサ (1)の上下最外層を シックチップコンでで、 を追加したがに を追加したがに を追加したがに を追加したがに を追加したがに を追加したがに を追加したがに を追加したがに を追加したがに といる。 といるの内部電極のを位置させた構成である。

係る構成で、第4図に示すようにサーマルクラック姆が発生しても、外部電極四個から独立の 内部電極に到るように発生するため、該サーマルクラック姆切に導電性を有する酸化物や炭化物が成生されたとしても両外部電極四個間の絶縁抵抗は何ら劣化することがない。従って温中負荷寿

皇皇

命試験等の環境試験によっても特性が劣化することなく、高い信頼性を得ることができる。

以上本考案によれば、最上下に設けられた内部電極のさらに上部と下部に、両端を調外部電極のいずれとも電気的に接続されない内部電極をそれぞれ配設したので、上下最外層セラミック層に万一、サーマルクラックが発生しても両外部電極間の絶縁抵抗は何ら劣化しなくて済む。従って高い信頼性を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は従来の積層セラミックチップコンデンサの断面図、第2 図は本考案に係る積層セラミックチップコンデンサにサーマルクラックが発生した状態の断面図、第4 図は第2 図の本考案に係る積層セラミックチップコンデンサにサーマルクラックが発生した状態の断面図である。

(9) … 横層セラミックチップコンデンサ、 QD (2) … 外部電極、 QD (4) … 金属内部電極、 心 … 誘電体セラ

公開実用 昭和58一 97830



ミック層、四…両外部電極のいずれとも電気的に接続されない内部電極